

外側マイクロメータの JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

外側マイクロメータ



画像提供：(株)ミットヨ

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正場所	校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)	
		恒久的施設校正	巡回校正 (出張校正)
恒久的施設校正 及び 巡回校正 (出張校正)	25 mm 以下	2 μm	3 μm
	25 mm 超過 50 mm 以下	3 μm	4 μm
	50 mm 超過 75 mm 以下	3 μm	6 μm
	75 mm 超過 100 mm 以下	5 μm	7 μm

端子構造によって、校正できない場合があります。
巡回校正（出張校正）もご対応しております。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 外側マイクロメータ (50 mm以下) 1個 の場合 (セット校正)
料 金 2,400 円 (校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>